

2019年6月リリース予定！

TED AIプラットフォーム

不良品の流出を防ぎ 過検出の低減を実現！

特徴①



AI検査に必要な機能を
オールインワン

特徴②



エッジアプリケーションの
柔軟なセミカスタム対応

特徴③



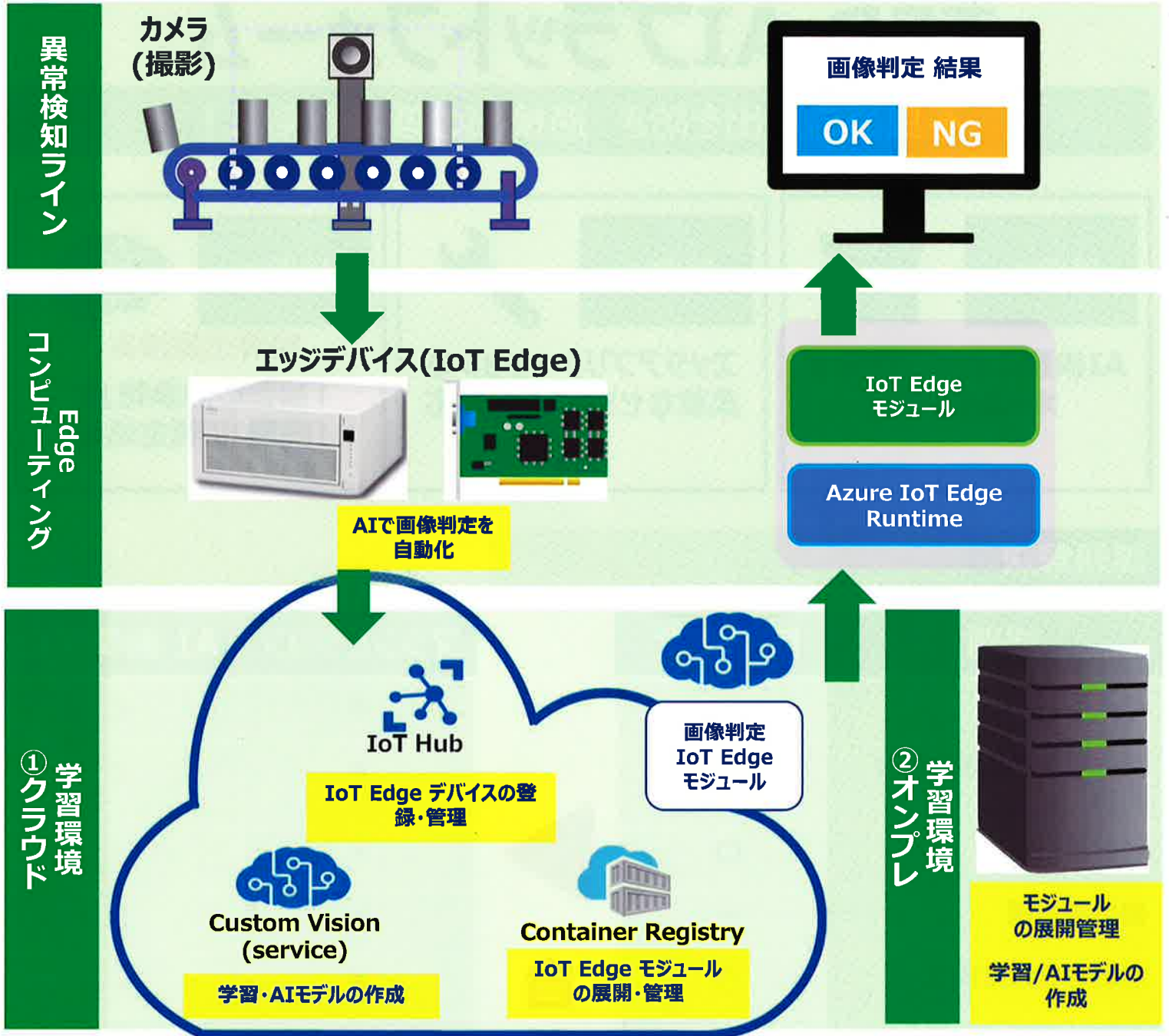
特許出願済み
「複数の対象物」を
「同時」に判定処理

課題解決

課題	目視検査		マシンビジョン	AI 画像検査
導入コスト	—	 自動化	×	◎
個体差のある対象物の判別	○		×	◎
官能検査	○		×	◎
他品種展開	—		×	◎
継続的な精度向上	△		×	◎
位置のバラつき	○		△	○
多品種同時検査	×		△	○
検査品質の安定性	×		○	○
トレーサビリティ	×		○	○
認識精度	△		○	○
均一な対象物の判別	○		○	○

東京エレクトロン デバイス

AIプラットフォームシステム概要



適応業界例



※本資料は参考資料であり、掲載内容・仕様は変更される可能性がございます。予めご了承ください。

